PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **2004–302198**

(43) Date of publication of application: 28.10.2004

(51)Int.Cl. **G03F 7/039**

H01L 21/027

(21)Application number: 2003-095804 (71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing: 31.03.2003 (72)Inventor: YAMANAKA TSUKASA

SATO KENICHIRO

(54) POSITIVE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resist composition which is suitable for exposure at ≤200 nm wavelength of exposure light, in particular, exposure by an ArF excimer laser, which shows sufficient resolution even for normal pattern formation, which can reduce the pattern dimension by only controlling an approximate flow baking temperature, and which has thermal flow adaptability with a proper flow rate and an easily controllable flow amount.

SOLUTION: The positive resist composition contains at least two kinds of resins and a compound which generates an acid by irradiation of active rays or radiation. The resins have glass transition temperatures different by $\geq 5^{\circ}$ C from each other, and each resin contains at least either a repeating unit derived from an acrylic acid derivative monomer or a repeating unit derived from a methacrylic acid derivative monomer, and further contains a group which has an alicyclic structure and which is decomposed by the action of an acid to increase the solubility with an alkaline developing solution.

(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-302198 (P2004-302198A)

(43) 公開日 平成16年10月28日(2004.10.28)

(51) Int.C1.⁷

 $\mathbf{F} \mathbf{I}$

テーマコード (参考)

GO3F 7/039 HO1L 21/027 GO3F 7/039 6O1 HO1L 21/30 5O2R

2H025

審査請求 未請求 請求項の数 2 〇L (全 65 頁)

(21) 出願番号 特願2003-95804 (P2003-95804) (22) 出願日 平成15年3月31日 (2003.3.31) (71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(74) 代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平

(74) 代理人 100105474

弁理士 本多 弘徳

(74) 代理人 100108589

弁理士 市川 利光

(74) 代理人 100115107

弁理士 高松 猛

(74) 代理人 100090343

弁理士 濱田 百合子

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】露光波長が200nm以下、特にArFエキシマレーザによる露光に適した、通常のパターン形成においても十分な解像力を示し、かつ、適切なフローベーク温度のみでパターン寸法を小さくすることが可能であり、フロー速度も適当でありフロー量が制御しやすいサーマルフロー適性を有するレジスト組成物を提供する。

【解決手段】ガラス転移温度が5℃以上異なる、アクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位及びメタクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位の少なくともいずれかを含有し、更に脂環構造及び酸の作用により分解しアルカリ現像液への溶解性を増加させる基を含有する樹脂を少なくとも2種と活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ガラス転移温度が5℃以上異なる、アクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位及びメタクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位の少なくともいずれかを含有し、更に脂環構造及び酸の作用により分解しアルカリ現像液への溶解性を増加させる基を含有する樹脂を少なくとも2種と活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【請求項2】

当該2種の樹脂の少なくともいずれかの樹脂が、下記一般式(A1)及び(A2)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【化1】

R は、水素原子、水酸基、ハロゲン原子又は炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキル基を示す。複数の R は同じでも異なっていても良い。

Aは、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基及びウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組合せを表す。

W」はアルキレン基を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、IC等の半導体製造工程、液晶、サーマルヘッド等の回路基板の製造、さらにその他のフォトファブリケーション工程に使用されるポジ型レジスト組成物に関するものである。さらに詳しくは250nm以下の遠紫外線などの露光光源、および電子線などによる照射源とする場合に好適なポジ型レジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

化学増幅系ポジ型レジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させ、パターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

[0003]

ArFレジストプロセスでは120nm以下のコンタクトホールの形成が望まれている。しかしながら、ArFレジストの完成度はこれまでのi線レジストやKrFエキシマレーザ用レジストに比べて完成度が低く、今後製造される可能性のあるNAO.90のArFエキシマレーザー露光機を用いても120nm以下のホールパターンを形成するのは困難だと考えられている。

これまで特許文献1(特開2002-196497号)などに、ヒドロキシスチレン樹脂を用いたレジスト組成物でフローベークプロセスのみで所望のホールサイズパターンを得るレジスト組成物が開示されている。しかし、ヒドロキシスチレン樹脂はArFエキシマレーザー光をほとんど透過させないために、ArFレジストとして全く利用できなかった。 また、特許文献2(特開2000-159758号)、特許文献3(特開2000-

20

10

30

40

3 3 0 2 8 7 号)、特許文献 4 (特開 2 0 0 0 - 3 3 8 6 7 4 号)、特許文献 5 (特開 2 0 0 0 2 - 1 6 1 1 1 6 号)等で脂環構造を含む A r F 露光用レジスト組成物が開示されているが、脂環構造を含むが故にガラス転移温度が 1 5 0 $^\circ$ 以上と高いため、現実的なフロー温度(2 0 0 $^\circ$ 以下)ではレジストパターンは熱フローしなかった。

[00004]

また、露光分解前後でガラス転移温度の関係が逆転する酸分解性樹脂をブレンドしたレジスト組成物が特許文献 6 (特開 2 0 0 2 - 2 2 9 2 1 0 号)で開示されているが、例示される樹脂は全てスチレン構造を含んでいるために、ArFエキシマレーザー光に対する透過率が非常に低く、ArF露光コンタクトホール形成用レジストとしては必要な解像力が得られなかった。

10

20

30

40

[00005]

【特許文献1】

特開2002-196497号公報

【特許文献2】

特開2000-159758号公報

【特許文献3】

特開2000-330287号公報

【特許文献4】

特開2000-338674号公報

【特許文献5】

特開2002-161116号公報

【特許文献6】

特開2002-229210号公報

[00006]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、露光波長が200nm以下、特にArFエキシマレーザによる露光に適した、通常のパターン形成においても十分な解像力を示し、かつ、適切なフローベーク温度のみでパターン寸法を小さくすることが可能であり、フロー速度も適当でありフロー量が制御しやすいサーマルフロー適性を有するレジスト組成物を提供する。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は、下記構成のポジ型レジスト組成物であり、これにより本発明の上記目的が達成される。

[00008]

(1) ガラス転移温度が5℃以上異なる、アクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位及びメタクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位の少なくともいずれかを含有し、更に脂環構造及び酸の作用により分解しアルカリ現像液への溶解性を増加させる基を含有する樹脂を少なくとも2種と活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

[0009]

(2) 当該2種の樹脂の少なくともいずれかの樹脂が、下記一般式(A1)及び(A2)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含有することを特徴とする上記(1)に記載のポジ型レジスト組成物。

[0010]

【化2】

20

30

40

[0011]

Rは、水素原子、水酸基、ハロゲン原子又は炭素数1~4個のアルキル基を示す。複数の Rは同じでも異なっていても良い。

Aは、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基 、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基及びウレア基よりなる群から選択される単 独あるいは2つ以上の基の組合せを表す。

W」はアルキレン基を表す。

[0012]

好ましい態様として以下の構成を挙げることができる。

当該2種の樹脂は、アクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位及びメタ クリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位を含み、当該2種の樹脂についてアクリ ル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位のモル比率の差が20モル%~95モル%で あることを特徴とする上記(1)又は(2)に記載のポジ型レジスト組成物。

[0013]

(4)当該2種の樹脂の一方の樹脂1のガラス転移温度が140℃未満であり、他方の 樹脂 2 のガラス転移 温度が 1 4 0 ℃以上 1 8 0 ℃未満であることを特徴とする上記(1) ~ (3) のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

[0014]

当該2種の樹脂の一方はメタアクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位 (5)を含まない樹脂であり、他方はアクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位とメタ クリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位の両方を含む樹脂であることを特徴とす る上記(1)~(4)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

[0015]

当該2種の樹脂の少なくともひとつは、メタクリルジヒドロキシアダマンチルモ (6) ノマーに由来する繰り返し単位及びアクリルジヒドロキシアダマンチルモノマーに由来す る繰り返し単位の少なくともいずれかを含有することを特徴とする上記(1)~(5)に 記載のポジ型レジスト組成物。

[0016]

(7)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物が、下記一般式(PAG1) 、(PAG2)又は(PAG6)で表される化合物の群から選択される少なくとも1種で あることを特徴とする上記(1)~(6)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

$[0\ 0\ 1\ 7\]$

【化3】

$$Ar_1$$
 Ar_2
 R_{204}
 R_{205}
 R_{205}

[0018] 50 Ar¹ 及びAr² は、各々独立に、アリール基を示す。

 R^{203} 、 R^{204} 及び R^{205} は、各々独立に、アルキル基又はアリール基を示す。

Rは鎖状もしくは環状のアルキル基又は芳香族基を表す。

Y₃は、単結合または2価の連結基を表す。

 R_6 及び R_7 は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。 R_6 と R_7 と が結合して環を形成してもよい。

 Y_1 及び Y_2 は、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表し、 Y_1 と Y_2 とが結合して環を形成してもよい。

各式におけるZーは対アニオンを表す。

[0019]

(8)半導体基板上に、上記(1)~(7)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物によりフォトレジスト膜を形成した後200nm以下の波長の放射線、電子線、X線、イオンビームによりパターン露光、加熱処理、現像処理を順次行い所望よりやや大きなコンタクトホールパターンを形成し、この半導体基板を120℃~200℃に加熱し、レジストパターンを熱フローさせることで所望のサイズのコンタクトホールパターンを形成するパターン形成方法。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に使用する化合物について詳細に説明する。

[0021]

[1] 樹脂(A成分)

本発明のレジスト組成物は、樹脂として、アクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位及びメタクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位の少なくともいずれかを含有し、更に脂環構造及び酸の作用により分解しアルカリ現像液への溶解性を増加させる基を含有する樹脂を少なくとも2種含有し、その2種の樹脂はガラス転移点(Tg)が5℃以上異なっているものである。

本発明において使用される2種の樹脂は、酸の作用により分解しアルカリ現像液への溶解性を増加させる基(酸分解性基)を含有する樹脂(酸分解性樹脂)であり、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂である。

樹脂のガラス転移温度(Tg)は、走査カロリメトリー(Differential S canning Calorimeter) により測定することができる。

ここで、「アクリル酸誘導体モノマー」及び「メタアクリル酸誘導体モノマー」は、各々 アクリル酸モノマー及びメタアクリル酸モノマーを包含する意味で使用している。

[0022]

樹脂が含有する脂環構造を有する好ましい繰り返し単位として、下記一般式(pI)~一般式(pVI)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位を挙げることができる。

[0023]

【化4】

10

20

30

40

[0024]

式中、 $R_{1\ 1}$ は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基又は s e c - ブチル基を表し、Z は、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

R $_{1\ 2}$ ~ R $_{1\ 6}$ は、各々独立に、炭素数 $_{1\ \sim}$ 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R $_{1\ 2}$ ~ R $_{1\ 4}$ のうち少なくとも $_{1\ 0}$ 、 R $_{1\ 6}$ のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。

R $_1$ $_7$ \sim R $_2$ $_1$ は、各々独立に、水素原子、炭素数 $_1$ \sim 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R $_1$ $_7$ \sim R $_2$ $_1$ のうち少なくとも $_1$ つは脂環式炭化水素基を表す。また、R $_1$ $_9$ 、R $_2$ $_1$ のいずれかは炭素数 $_1$ \sim 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。

R $_2$ $_2$ $_2$ $_5$ は、各々独立に、水素原子、炭素数 $_1$ $_2$ $_4$ 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 R $_2$ $_2$ $_2$ $_3$ $_5$ のうち少なくとも $_1$ つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R $_2$ $_3$ と R $_2$ $_4$ は、互いに結合して環を形成していてもよい

[0025]

一般式(p I)~(p V I)において、 R_{1} $_2$ ~ R_{2} $_5$ におけるアルキル基としては、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、1 ~ 4 個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n - プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、イソブチル基、n e n - ブチル基、 n 8 n - ブチル基、 n 8 n - ブチル基、 n 8 n - ブチル基、 n - ブチル基、 n - ブチル基、 n - ブチル基、 n - ブチル

また、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

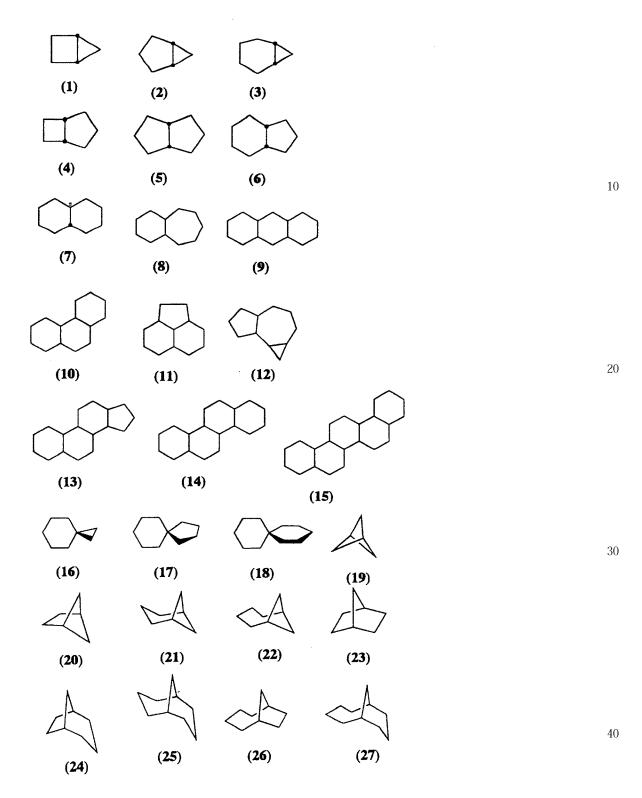
[0026]

R $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{5}$ における脂環式炭化水素基あるいは Z と炭素原子が形成する脂環式炭化水素基としては、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数 5 以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数 4 6 $_{2}$ $_{3}$ 0 個が好ましく、特に炭素数 7 $_{2}$ 2 5 個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよい。

以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を示す。

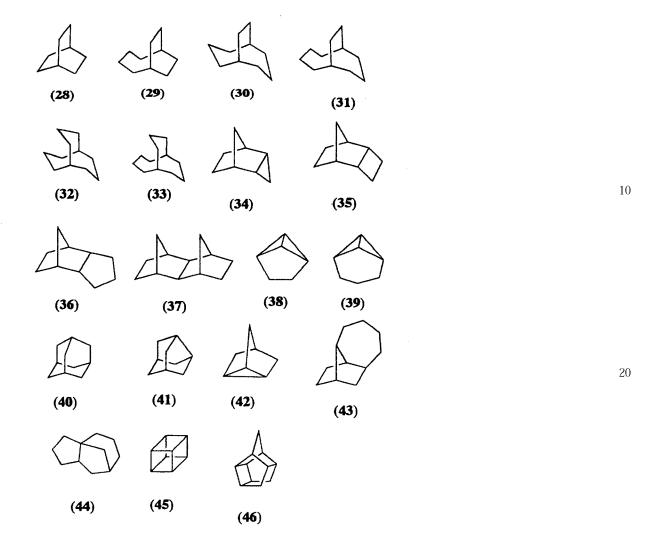
[0027]

【化5】

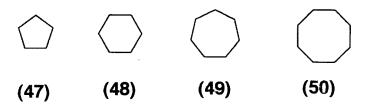


【0028】 【化6】

50







[0030]

本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基、ノルアダ 40 マンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基である。

[0031]

これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル

40

基よりなる群から選択された置換基を表す。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 1 ~ 4 個のものを挙げることができる。

[0032]

上記樹脂における一般式(pI)~(pVI)で示される構造は、アルカリ可溶性基の保護に使用することができる。アルカリ可溶性基としては、この技術分野において公知の種々の基が挙げられる。

具体的には、カルボン酸基、スルホン酸基、フェノール基、チオール基などが挙げられ、 好ましくはカルボン酸基、スルホン酸基である。

ー般式(p I) ~(p V I)で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基(酸分解性基)としては、好ましくは下記一般式(p V I I)~(p X I)で表される基が挙げられる

[0033]

【化8】

[0034]

ここで、 R $_1$ $_1$ \sim R $_2$ $_5$ ならびに Z は、それぞれ前記定義に同じである。

[0035]

本発明で使用される樹脂において、一般式(pI)~(pVI)で示される脂環構造を有する基で保護されたアルカリ可溶性基を有する繰り返し単位、即ち、脂環構造及び酸分解性基を有する繰り返し単位を含有することが好ましい。

このような繰り返し単位として、下記一般式 (pA) で示される繰り返し単位を挙げることができる。

[0036]

【化9】

20

$$\begin{array}{c}
R \\
R \\
R \\
A - C - O - R_a
\end{array}$$
(pA)

[0037]

ここで、 R は、水素原子、ハロゲン原子又は $1 \sim 4$ 個の炭素原子を有する置換もしくは非置換の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。複数の R は、各々同じでも異なっていてもよい。

Aは、単結合、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、又はウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

Raは、上記式(pI)~(pVI)のいずれかの基を表す。

[0038]

以下、一般式(pA)で示される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示す。

[0039]

【化10】

16

[0040] 【化11】

50

17
$$CH_3 CH_3 CH_3$$
 $CH_3 CH_3 CH_3$

19 $CH_3 H_3 C$
 $CH_3 H_3 C$

20 $CH_3 CH_3$

21 $CH_3 CH_3$
 CH_3

[0041]

本発明に係わる樹脂は、酸分解性基を、前記一般式(p I) ~一般式(p V I)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位中に有してもよいし、後記共重合成分の繰り返し単位のうち少なくとも 1 種の繰り返し単位中に有してもよい。

[0042]

酸分解性基の構造としては、上述した一般式(p I) \sim (p V I)で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基(酸分解性基)に加えて、例えば、- C (= O)- X $_1$ - R $_0$ で表されるものを挙げることができる。

式中、 R_0 としては、t-ブチル基、t-アミル基等の3級アルキル基、イソボロニル基、1-エトキシエチル基、1-ブトキシエチル基、1-シクロヘキシロキシエチル基等の1-アルコキシエチル基、1-メトキシメチル基、1-エ

トキシメチル基等のアルコキシメチル基、3-オキソアルキル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、トリアルキルシリルエステル基、3-オキソシクロヘキシルエステル基、2-メチル-2-アダマンチル基、メバロニックラクトン残基等を挙げることができる。 X_1 は、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NHSO $_2$ -又は-NHSO $_2$ NH-を表す。

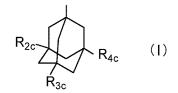
[0043]

また、樹脂は、下記一般式(I)で表される基を有する繰り返し単位を含有することが好ましい。

[0044]

【化12】

10



[0045]

一般式(I)中、 R_2 。 \sim R_4 。 は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、 R_2 。 \sim R_4 。 のうち少なくとも 1 つは水酸基を表す。

[0046]

一般式(I)で表される基は、好ましくはジヒドロキシ体、モノヒドロキシ体であり、特に好ましくはジヒドロキシ体である。

[0047]

一般式 (I) で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式 (AII) で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

[0048]

【化13】

30

20

$$\begin{array}{c} -\left(\begin{array}{c} R_{1c} \\ -\left(\begin{array}{c} CH_2 - C \\ -\right) \\ C = O \\ 0 \end{array} \right) \end{array} \qquad (AII)$$

$$R_{2c} \xrightarrow{R_{3c}} R_{4c}$$

40

[0049]

一般式(AII)中、R₁。は、水素原子又はメチル基を表す。

 $R_{2c} \sim R_{4c}$ は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、 $R_{2c} \sim R_{4c}$ のうち少なくとも 1 つは水酸基を表す。

[0050]

以下に、一般式(AII)で表される構造を有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0051]

【化14】

20

30

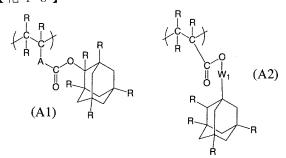
40

[0052]

本発明においては、特に2種の樹脂のうち少なくとも一方が下記一般式(A1)及び(A2)で表される繰り返し単位の少なくともいずれかを含有することが好ましい。

[0053]

【化15】



[0054]

R は、水素原子、水酸基、ハロゲン原子又は炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキル基(好ましくはメチル基、エチル基)を示す。複数の R は同じでも異なっていても良い。

Aは、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基及びウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組合せを表す。

W」はアルキレン基を表す。

[0055]

A 及び W_1 のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。 - 〔 C (R f) (R g)〕 r $_1$ -

式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1 \sim 4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は $1 \sim 1$ 0 の整数である。

[0056]

一般式 (A1) 及び (A2) で表される繰り返し単位の具体例を、対応するモノマーとして、以下に挙げるがこれらに限定されるものではない。

[0057]

【化16】

【0058】 【化17】

[0059]

樹脂は、更に下記一般式(IV)で表されるラクトン構造を有する繰り返し単位を含有することができる。

[0060]

【化18】

[0061]

一般式(IV)中、R₁ aは、水素原子又はメチル基を表す。

 W_1 は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは 2 つ以上の基の組み合わせを表す。

R a_1 , R b_1 , R c_1 , R d_1 , R e_1 は各々独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表す。 m , n は各々独立に $0\sim 3$ の整数を表し、 m+n は、 2 以上 6 以下である。

[0062]

R $a_1 \sim R e_1$ の炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、 s e c - ブチル基、 t - ブチル基等を挙げることができる。

[0063]

一般式(IV)において、 W_1 のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

 $- (C (R f) (R g)) r_1 -$

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸

基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim 4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は $1\sim 1$ 0 の整数である。

[0064]

上記アルキル基における更なる置換基としては、カルボキシル基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。置換アルコキシ基の置換基としては、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

[0065]

以下、一般式(IV)で示される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。

[0066]

【化19】

20

$$\begin{array}{c} H \\ - CH_2 - C \\ - C \\$$

[0067] 【化20】

[0068]

上記一般式(IV)の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から(IV-17)~(IV-36)が好ましい。

更に一般式(IV)の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点からアクリレート構造を有するものが好ましい。

[0069]

また、下記一般式(V-1) \sim (V-4) のいずれかで表される基を有する繰り返し単位を含有しても良い。

[0070]

【化21】

20

40

[0071]

一般式(V-1) ~(V-4) において、 $R_{1\ b}$ ~ $R_{5\ b}$ は、各々独立に水素原子、置換基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 $R_{1\ b}$ ~ $R_{5\ b}$ の内の 2 つは、結合して環を形成してもよい。

[0072]

一般式(V-1) ~(V-4) において、 R_{1-b} ~ R_{5-b} におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。

 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素数 $3\sim 8$ 個のものが好ましい。

 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基等の炭素数 2 \sim 6 個のものが好ましい。

また、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ の内の2つが結合して形成する環としては、シクロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロオクタン環等の3~8員環が挙げられる。

なお、一般式(V-1) \sim (V-4) における $R_{1b}\sim R_{5b}$ は、環状骨格を構成している 00 る炭素原子のいずれに連結していてもよい。

[0073]

また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基が有してもよい好ましい置換基としては、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、炭素数 $2 \sim 5$ のアシル基、炭素数 $2 \sim 5$ のアシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、炭素数 $2 \sim 5$ のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

[0074]

一般式(V-1) \sim (V-4) で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(AI) で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

[0075]

【化22】

20

40

[0076]

一般式(AI)中、 R_{b0} は、水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数 $1\sim 4$ の置換もしくは非置換のアルキル基を表す。 R_{b0} のアルキル基が有していてもよい好ましい置換基としては、前記一般式(V-1)~(V-4)における R_{1b} としてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。

 R_{b0} のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。 R_{b0} は水素原子が好ましい。

A'は、単結合、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。

 B_2 は、一般式(V-1) \sim (V-4) のうちのいずれかで示される基を表す。 A'において、該組み合わせた 2 価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

[0077]

【化23】

[0078]

上記式において、 R_{ab} 、 R_{bb} は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数 1~4のアルコキシ基を挙げることができる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r1は1~10の整数、好ましくは1~4の整数を表す。mは1~3の整数、好ましくは1又は2を表す。

[0079]

以下に、一般式(AI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、本発明の内容がこれらに限定されるものではない。

[0080]

【化24】

【0081】

[0082]

また、樹脂は、更に下記一般式(VI)で表される繰り返し単位を含有することができる

【0083】 【化26】

20

30

40

[0084]

一般式(VI)において、 A_6 は単結合、アルキレン基、シクロアルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

 R_{6a} は水素原子、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、シアノ基、又はハロゲン原子を表す。

[0085]

一般式(VI)において、 A_6 のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

- [C (Rnf) (Rng)] r-

上記式中、Rnf、Rngは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、イソプロピル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1 \sim 4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r は $1 \sim 1$ 0 の整数である。一般式(VI)において、A6のシクロアルキレン基としては、炭素数 3 から 1 0 個のものが挙げられ、シクロペンチレン基、シクロペキシレン基、シクロオクチレン基等を挙げることができる。

[0086]

 Z_6 を含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 4$)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数 $1\sim 5$)、アシル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロピルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキル基(好ましくは炭素数 $1\sim 4$)、カルボキシル基、水酸基、アルキルスルホニルスルファモイル基(-CONHSO2CH3等)が挙げられる。尚、置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 4$)等で置換されていてもよい。

[0087]

一般式(VI)において、 A_6 に結合しているエステル基の酸素原子は、 Z_6 を含む有橋式脂環式環構造を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

[0088]

以下に、一般式(VI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0089]

【化27】

50

[0090]

樹脂は、上記の繰り返し単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し単位を含有することができる。

[0091]

このような繰り返し単位としては、下記の単量体に相当する繰り返し単位を挙げることが できるが、これらに限定されるものではない。

これにより、樹脂に要求される性能、特に、

- (1) 塗布溶剤に対する溶解性、
- (2) 製膜性(ガラス転移点)、
- (3) アルカリ現像性、
- (4) 膜べり (親疎水性、アルカリ可溶性基選択)、
- (5) 未露光部の基板への密着性、
- (6) ドライエッチング耐性、

等の微調整が可能となる。

このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

20

30

40

50

[0092]

具体的には、以下の単量体を挙げることができる。

アクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が $1 \sim 1$ 0 のアルキルアクリレート):

アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ーtーオクチル、クロルエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルアクリレート2,2ージメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

[0093]

メタクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が $1 \sim 1$ 0 のアルキルメタアクリレート):

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2,2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等。

[0094]

アクリルアミド類:

アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数 $1\sim 1$ 0 のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等がある。)、N , N-ジアルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数 $1\sim 1$ 0 のもの、例えばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等がある)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミド等。

[0095]

メタクリルアミド類:

メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数 $1\sim10$ のもの、例えばメチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルへキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロへキシル基等がある)、N, N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基等がある)、N-ヒドロキシエチル- N-メチルメタクリルアミド等。

[0096]

アリル化合物:

アリルエステル類(例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル等)、アリルオキシエタノール等。

[0097]

ビニルエーテル類:

アルキルビニルエーテル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、 エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2,2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエー

20

30

40

50

テル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベン ジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル等。

[0098]

ビニルエステル類:

ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニル $-\beta$ -フェニルブチレート、ビニルシクロへキシルカルボキシレート等。

[0099]

イタコン酸ジアルキル類:

イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。

フマール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類;ジブチルフマレート等

[0100]

その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等。

[0101]

その他にも、上記種々の繰り返し単位に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の 不飽和化合物であれば、共重合されていてもよい。

[0102]

樹脂において、各繰り返し単位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

[0103]

脂環構造を有する繰り返し単位の含有量は、樹脂を構成する全繰り返し単位中 3~0~1~0~0~ モル%が好ましく、より好ましくは 3~5~1~0~0~ モル%、更に好ましくは 4~0~0~1~0~0~ モル%である。

酸分解性基を有する繰り返し単位の含有量は、樹脂を構成する全繰り返し単位中 $15\sim7$ 0 モル%が好ましく、より好ましくは $20\sim65$ モル%、更に好ましくは $25\sim60$ モル%である。

一般式(pI)~(pVI)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位、一般式(A1)及び(A2)で表される繰り返し単位の総量は、全繰り返し単位中30~70 モル%が好ましく、より好ましくは35~65 モル%、更に好ましくは40~60 モル%である。

式(I)で表される基を有する繰り返し単位の含有量は、全繰り返し単位中、 $5\sim5$ 0 モル%が好ましく、より好ましくは 10 ~4 0 モル%、更に好ましくは 15 ~3 5 モル%である。

[0104]

また、上記更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位の樹脂中の含有量も、所望のレジストの性能に応じて適宜設定することができる。

本発明の組成物がArF露光用であるとき、ArF光への透明性の点から樹脂は芳香族基を有さないことが好ましい。

[0105]

本発明に用いる樹脂は、常法に従って(例えばラジカル重合)合成することができる。例えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括であるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均

一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で必要に応じ加熱、市販のラジカル 開始剤(アゾ系開始剤、パーオキサイドなど)を用いて重合を開始させる。所望により開 始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固形回収 等の方法で所望のポリマーを回収する。

反応の濃度は20質量%以上であり、好ましくは30質量%以上、さらに好ましくは40 質量 % 以上である。反応温度は 1 0 ℃~ 1 5 0 ℃であり、好ましくは 3 0 ℃~ 1 2 0 ℃、 さらに好ましくは50~100°である。

[0106]

上記具体例で表される繰り返し構造単位は、各々1種で使用してもよいし、複数を混合し て用いてもよい。

[0107]

本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ま しくは 1,000~200,000であり、更に好ましくは 3,000~20,000で ある。重量平均分子量が1,0000未満では耐熱性やドライエッチング耐性が劣化する傾 向があり、200.00を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製 膜性が劣化する傾向がある。

分散度 (M w / M n) は通常 1 ~ 1 0 であり、好ましくは 1 ~ 5、更に好ましくは 1 ~ 4 の範囲のものが使用される。分散度の小さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジ ストパターンの側壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。

[0108]

本発明のレジスト組成物が含有する2種の樹脂は、Tgが5℃以上、より好ましくは5~ 70℃、特に好ましくは10~50℃異なる樹脂である。

モノマー種、分子量、分散度を適切に選択することで所望の T g が 得られる。 例えば、樹 脂中のアクリル繰り返し単位比率を高めると、Tgは下がり、メタクリル繰り返し単位の 比率を高めるとTgが高くなる。また、脂環構造を有する繰り返し単位の比率、分子量を 高めると、Tgが高くなる。

本発明のレジスト組成物が含有する2種の樹脂の総量に対して、高いTgを有する樹脂が 5~95質量%であることが好ましく、10~90質量%がより好ましく、20~80質 量%が特に好ましい。

本発明のレジスト組成物が含有する樹脂の総量に対して、当該2種の樹脂の総量は、50 ~ 1 0 0 質量%が好ましく、7 0 ~ 1 0 0 質量%がより好ましい。

[0109]

当 該 2 種 の 樹 脂 は 、 ア ク リ ル 酸 誘 導 体 モ ノ マ ー に 由 来 す る 繰 り 返 し 単 位 及 び メ タ ク リ ル 酸 誘導体モノマーに由来する繰り返し単位を含み、当該2種の樹脂についてアクリル酸誘導 体モノマーに由来する繰り返し単位のモル比率の差が20モル%~95モル%であること

当該2種の樹脂の一方の樹脂1のガラス転移温度が140℃未満であり、他方の樹脂2の ガラス転移温度が140℃以上180℃未満であることが好ましい。当該2種の樹脂の一 方はメタアクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位を含まない樹脂であり、他方 はアクリル酸誘導体モノマーに由来する繰り返し単位とメタクリル酸誘導体モノマーに由 来する繰り返し単位の両方を含む樹脂であることが好ましい。

当該2種の樹脂の少なくともひとつは、メタクリルジヒドロキシアダマンチルモノマーに 由来する繰り返し単位及びアクリルジヒドロキシアダマンチルモノマーに由来する繰り返 し単位の少なくともいずれかを含有することが好ましい。

[0110]

本発明のポジ型レジスト組成物において、樹脂の総量は、全レジスト固形分中40~99 . 99質量%が好ましく、より好ましくは50~99. 97質量%である。

[0111]

[2]活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(B成分)

本発明の組成物は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)

20

10

30

40

20

30

50

を含有する。

そのような光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている活性光線又は放射線の照射により酸を発生する公知の化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

[0112]

たとえば、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、oーニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物を挙げることができる。

[0113]

また、これらの活性光線又は放射線の照射により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、米国特許第3,849,137号、独国特許第3914407号、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

[0114]

さらに米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

[0115]

上記活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられる一般式 (PAG1)又は (PAG2)で表される化合物について以下に説明する

[0116]

(1)下記の一般式(PAG1)で表される化合物又は一般式(PAG2)で表される化合物。

[0117]

【化28】

 Ar_1 Ar_2 R_{204} R_{205} R_{205} R_{205}

[0118]

ここで、Ar¹ 及びAr² は、各々独立に、アリール基を示す。Ar¹ 及びAr² としてのアリール基は置換基を有していてもよく、好ましい置換基としては、アルキル基、ハロ 40 アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる

[0119]

好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数 1 ~ 8 のアルコキシ基、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、

アルキル基に対しては炭素数 $1 \sim 8$ のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

[0120]

Z は対アニオンを示し、後述する一般式(PAG6)におけるZ と同様である。

[0.121]

また、 R 2 0 3 、 R 2 0 4 、 R 2 0 5 のうちの 2 つ、 A r 1 及び A r 2 は、それぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

[0122]

具体例としては、以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0123]

【化29】

$$(n)C_7H_{15} \longrightarrow I \xrightarrow{\bigoplus} (n)C_7H_{15} \quad H_3CO \longrightarrow OCH_3 \quad (PAG1-5)$$

$$\mathsf{t}_{\mathsf{Bu}} - \bigcap_{\mathsf{I}} \mathsf{t}_{\mathsf{Bu}} - \bigcap_{\mathsf{I}} - \bigcap_{\mathsf{I}} \mathsf{t}_{\mathsf{Bu}} - \bigcap_{\mathsf{I}} - \bigcap_{\mathsf{I}}$$

$$^{t}Bu$$
 $\xrightarrow{CH_{3}}$ $\xrightarrow{CH_{3$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{H}_3\text{CH}_2\text{C} - \overset{\text{C}}{\text{C}} - \overset{\text{C}}{\text{C}} \\ \overset{\text{C}}{\text{C}} \\ \text{CH}_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \overset{\text{C}}{\text{C}} - \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{C} \\ \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{C} + \overset{\text{C}}{\text{C}} + \overset{\text{C}}$$

$$tBu \longrightarrow I \longrightarrow tBu \ CF_3SO_3^{\Theta} \ (PAG1-13)$$

$$F = \begin{cases} F \\ SO_3 \end{cases}$$
 (PAG1-14)

10

20

30

40

$$(PAG2-1)$$

$$(PAG2-1)$$

$$(PAG2-2)$$

$$(PAG2-3)$$

$$(PAG2-3)$$

$$(PAG2-4)$$

$$(PAG2-6)$$

$$(PAG2-6)$$

$$(PAG2-7)$$

$$(PAG2-7)$$

$$(PAG2-7)$$

$$(PAG2-7)$$

$$(PAG2-10)$$

$$(PAG2-10)$$

$$(PAG2-10)$$

$$(PAG2-110)$$

$$(PAG2-110$$

(PAG2-19)

(PAG2-20)

【 0 1 2 5 】 【化 3 1】

(PAG2-18)

$$(PAG2-21) \qquad (PAG2-22) \qquad (PAG2-22) \qquad (PAG2-22) \qquad (PAG2-23) \qquad (PAG2-23) \qquad (PAG2-24) \qquad (PAG2-25) \qquad (PAG$$

[0126]

一般式(PAG1)及び(PAG2)で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば米国特許第2,807,648 号及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。

[0127]

(2)下記一般式(PAG3)で表されるジスルホン誘導体又は一般式(PAG4)で表されるイミノスルホネート誘導体。

[0128]

【化32】

 $Ar^{3} - SO_{2} - SO_{2} - Ar^{4}$ $R^{206} - SO_{2} - O - N$ A (PAG3) (PAG4) O

[0129]

式中、 $A r^3$ 及び $A r^4$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $R^{2 \ 0 \ 6}$ は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 A は置換もしくは未置 30 換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0130]

【化33】

[0131]

【化34】

[0132]

(3) 下記一般式(PAG5)で表されるジアゾジスルホン誘導体。

[0133]

【化35】

[0134]

ここで R は、直鎖状、分岐状又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール 基を表す。

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0135]

【化36】

$$\begin{array}{c|cccc}
 & N_2 & O \\
 & \parallel & \parallel & S \\
 & \parallel & S \\
 & O & O
\end{array}$$

(PAG5-1)

10

20

30

[0136]

(4) 下記一般式 (PAG6) で表される化合物。

[0137]

【化37】

$$R-Y_3$$
 $R-Y_3$
 R_6
 R_7
 R_6
 R_7

[0138]

Rは鎖状もしくは環状のアルキル基又は芳香族基を表す。

40

Y3は、単結合または2価の連結基を表す。

 R_6 及び R_7 は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。 R_6 と R_7 と が結合して環を形成してもよい。

 Y_1 及び Y_2 は、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表し、 Y_1 と Y_2 とが結合して環を形成してもよい。

Z d対アニオンを表す。

[0139]

Rとしてのアルキル基又は芳香族基は炭素数20以下が好ましい。

Rとしての芳香族基は、下記式(Va)で表される基またはナフチル基が好ましい。

[0140]

30

40

50

【化38】

$$R_2$$
 R_3
 R_4
 R_5
 R_5

[0141]

式 (PAG6) 中、

R $_1$ ~ R $_5$ は、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、アルキルオキシカルボニル基又はアリール基を表し、R $_1$ ~ R $_5$ のうち少なくとも 2 つ以上が結合して環構造を形成してもよい。

[0142]

但し、 R_1 から R_5 の少なくとも 1 つと Y_1 又は Y_2 の少なくとも一つが結合して環を形成するか、若しくは、 R_1 から R_5 の少なくとも 1 つと R_6 又は R_7 の少なくとも 1 つが結合して環を形成する。

尚、 R_1 から R_7 のいずれか、若しくは、 Y_1 又は Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、式(PAGG)の構造を 2 つ以上有していてもよい。

[0143]

 R_6 と R_7 とが結合して形成する基としては、例えば、アルキレン基(好ましくは $4\sim10$)であり、好ましくは、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基を挙げることができる。また、形成される環は、置換基を有していてもよく、また、環骨格にヘテロ原子を含んでいてもよい。

$[0 \ 1 \ 4 \ 4]$

R $_1\sim$ R $_7$ のアルキル基は、置換あるいは無置換のアルキル基であり、好ましくは炭素数 $1\sim5$ のアルキル基であり、無置換のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、 n- ブチル基、 s e c - ブチル基、 t - ブチル基等を挙げることができる

 $R_1 \sim R_5$ のアルコキシ基及びアルキルオキシカルボニル基におけるアルコキシ基は、置換あるいは無置換のアルコキシ基であり、好ましくは炭素数 $1 \sim 5$ のアルコキシ基であり、無置換のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることができる。

R $_1$ \sim R $_7$ 、 Y $_1$ 、 Y $_2$ のアリール基は、置換あるいは無置換のアリール基であり、好ましくは炭素数 $_6$ \sim $_1$ 4 のアリール基であり、無置換のアリール基としては、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げることができる。

 $R_1 \sim R_5$ のハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子等を挙げることができる。

[0145]

 Y_1 及び Y_2 のアルキル基は、置換あるいは無置換のアルキル基であり、好ましくは炭素数 $1\sim3$ 0 のアルキル基である。無置換のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、s e c - ブチル基、t - ブチル基等の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、及びシクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、ボロニル基等の環状のアルキル基を挙げることができる。

[0146]

 Y_1 及び Y_2 のアラルキル基は、置換あるいは無置換のアラルキル基であり、好ましくは 炭素数 $7\sim1$ 2 のアラルキル基であり、無置換のアラルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等を挙げることができる。

[0147]

ヘテロ原子を含む芳香族基とは、例えば炭素数 6 ~ 1 4 のアリール基等の芳香族基に、ヘテロ原子、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等を有する基を表す。

20

40

Y₁及びY₂のヘテロ原子を含む芳香族基としては、置換あるいは無置換のヘテロ原子を含む芳香族基であり、無置換のものとしては、例えば、フラン、チオフェン、ピロール、ピリジン、インドール等の複素環式芳香族炭化水素基が挙げられる。

[0148]

 Y_1 と Y_2 とは結合して、式(P A G 6)中の S^+ とともに、環を形成してもよい。この場合、 Y_1 と Y_2 とが結合して形成する基としては、例えば、炭素数 $4 \sim 1$ 0 のアルキレン基、好ましくはブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、特に好ましくはブチレン基、ペンチレン基を挙げることができる。

また、 Y_1 と Y_2 と結合して、式(PAGG)中の S^+ とともに形成した環の中に、ヘテロ原子を含んでいても良い。

[0149]

上記のアルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アリール基、アラルキル基及びアルキレン基の各々は、例えば、ニトロ基、ハロゲン原子、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、シアノ基、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 5$)等で置換されていてもよい。更にアリール基、アラルキル基については、アルキル基(好ましくは炭素数 $1 \sim 5$)で置換されていてもよい。

[0150]

 Y_3 は、単結合または 2 価の連結基を表し、 2 価の連結基としては、置換していてもよいアルキレン基、アルケニレン基、 - O - 、 - S - 、 - C O - 、 - C O N R - (R は、水素、アルキル基、アシル基である。)、及びこれらのうち 2 つ以上を含んでもよい連結基が好ましい。

[0151]

Z は、非求核性アニオンであることが好ましく、例えば、スルホン酸アニオン、カルボン酸アニオン等を挙げることができる。

非求核性アニオンとは、求核反応を起こす能力が著しく低いアニオンであり、分子内求核 反応による経時分解を抑制することができるアニオンである。これによりレジストの経時 安定性が向上する。

スルホン酸アニオンとしては、例えば、アルキルスルホン酸アニオン、アリールスルホン酸アニオン、カンファースルホン酸アニオンなどが挙げられる。

カルボン酸アニオンとしては、例えば、アルキルカルボン酸アニオン、アリールカルボン 30酸アニオン、アラルキルカルボン酸アニオンなどが挙げられる。

[0152]

アルキルスルホン酸アニオンにおけるアルキル基としては、好ましくは炭素数 1~30のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n ーブチル基、イソブチル基、 s e c ーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、ボロニル基等を挙げることができる。

アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基としては、好ましくは炭素数 $6 \sim 1$ 4 の アリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げることができる。

[0153]

上記アルキルスルホン酸アニオン及びアリールスルホン酸アニオンにおけるアルキル基及 びアリール基は、置換基を有していてもよい。

置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等 を挙げることができる。

[0154]

ハロゲン原子としては、例えば、塩素原子、臭素原子、弗素原子、沃素原子等を挙げることができる。

アルキル基としては、例えば、好ましくは炭素数1~15のアルキル基、例えば、メチル

20

基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n - ブチル基、イソブチル基、 s e c - ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基等を挙げることができる。

アルコキシ基としては、例えば、好ましくは炭素数1~5のアルコキシ基、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることができる。

アルキルチオ基としては、例えば、好ましくは炭素数 $1 \sim 150$ アルキルチオ基、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、n-ブチルチオ基、基、イソブチルチオ基、s e c -ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、n プチルチオ基、オクチルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、ウンデシルチオ基、ドデシルチオ基、トリデシルチオ基、テトラデシルチオ基、ペンタデシルチオ基、ヘキサデシルチオ基、ヘプタデシルチオ基、オクタデシルチオ基、ノナデシルチオ基、エイコシルチオ基等を挙げることができる。尚、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基は、更にハロゲン原子(好ましくはフッ素原子)で置換されていてもよい。

[0155]

アルキルカルボン酸アニオンにおけるアルキル基としては、アルキルスルホン酸アニオンにおけるアルキル基と同様のものを挙げることができる。

アリールカルボン酸アニオンにおけるアリール基としては、アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基と同様のものを挙げることができる。

アラルキルカルボン酸アニオンにおけるアラルキル基としては、好ましくは炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアラルキル基、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基、ナフチルメチル基等を挙げることができる。

[0156]

上記アルキルカルボン酸アニオン、アリールカルボン酸アニオン及びアラルキルカルボン酸アニオンにおけるアルキル基、アリール基及びアラルキル基は置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、アリールスルホン酸アニオンにおけると同様のハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等を挙げることができる。

[0157]

その他の非求核性アニオンとしては、例えば、弗素化燐、弗素化硼素、弗素化アンチモン 30 等を挙げることができる。

[0158]

尚、本発明の式(PAG6)において、R₁からR₅の少なくとも1つとY₁又はY₂の少なくとも一つが結合して環が形成されるか、若しくは、R₁からR₅の少なくとも1つとR₆又はR₇の少なくとも1つが結合して環が形成されている。式(PAG6)に示す化合物は、環を形成することにより、立体構造が固定され、光分解能が向上する。

また、 R_1 から R_7 のいずれか、若しくは、 Y_1 又は Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、式(PAGG)の構造を 2 つ以上有していてもよい。

[0.159]

以下に、上記式(PAG6)で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定 40 されるものではない。

[0160]

【化39】

【 O 1 6 1 】 【 化 4 0 】

【0162】

【 0 1 6 3 】 【化 4 2 】

【 0 1 6 4 】 【化 4 3 】

【0165】

【0166】 【化45】

$$CF_3$$
 $C_4F_9SO_3$
 CF_3
 $C_4F_9SO_3$
 CF_3
 CF_3

【 0 1 6 7 】 【化 4 6 】

[0168] [化47]

I-42

40

I-41

I-40

[0169]

【化48】

【化49】

[0171]

本発明の組成物は、一般式(PAG1)、(PAG2)及び(PAG6)で表される化合物の少なくとも 1 種を含有することが好ましい。

本発明に於いては、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として、前記一般式 (PAG1)又は (PAG2)で表されるようなオニウム塩化合物と、それ以外の非オニウム塩化合物とを併用することが好ましい。

本発明に於いては、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として、波長193nmの露光に対する透過率が異なる2種以上の化合物を併用することが好ましい。本発明に於いては、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として、活性光線又は放射線の照射により発生する酸の炭素鎖長が異なる2種以上の化合物を併用することが好ましい。

本発明に於いては、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として、活性光線又は放射線の照射により発生する酸の強度が異なる2種以上の化合物を併用することが 好ましい。

[0172]

上記一般式 (PAG6) で表される酸発生剤の具体例において、 (PAG6A-1) ~ (PAG6A-30) 及び (PAG6B-1) ~ (PAG6B-12) がより好ましい。

[0173]

酸発生剤は、1種単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができる。

[0174]

酸発生剤の本発明のポジ型レジスト組成物中の含量は、組成物の固形分を基準として、 0 . 1 ~ 2 0 質量%が好ましく、より好ましくは 0 . 5 ~ 2 0 質量%、更に好ましくは 1 ~ 1 5 質量%である。

[0175]

20

30

本発明に使用される酸発生剤の中で、特に好ましいものの例を以下に挙げる。

[0176]

【化50】

$$S^+$$
 $S^ S^+$ S^+ S^+

【 O 1 7 7 】 【化 5 1】

【 0 1 7 8 】 【化 5 2 】

[0180]

(z51)

本発明においては、化合物(B)が、パーフルオロブタンスルホン酸又はパーフルオロオ クタンスルホン酸を発生する化合物であることが特に好ましい。

CF₃(CF₂)₃SO₃

(z52)

[0181]

20

30

50

[3] 溶剤(D成分)

本発明のレジスト組成物は、上述した各成分を溶剤に溶解させてなるものである。溶剤としては、例えば、エチレンジクロライド、シクロペキサノン、シクロペンタノン、2ーペプタノン、γーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、2ーメトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸アロピル、N, Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフラン、3ーメトキシー1ーブタノール、及びプロピレンカーボネート等の有機溶剤を挙げることができる。これら溶剤は、単独で使用しても複数を混合して使用してもよい。

[0182]

本発明においては、特に、プロピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレート、プロピレングリコールモノアルキルエーテル、鎖状又は環状ケトン、乳酸アルキル、環状ラクトン、3-メトキシ-1-ブタノール、及びプロピレンカーボネートから選ばれる少なくとも2種を含有する混合溶剤を使用することが好ましい。

この特定の混合溶剤においては、各特定の溶剤を3質量%以上含有することが好ましい。

[0183]

〔4〕含窒素塩基性化合物

本発明のレジスト組成物は、更に、含窒素塩基性化合物を含有することが好ましい。
含窒素塩基性化合物としては、有機アミン、塩基性のアンモニウム塩、塩基性のスルホニウム塩などが用いられ、昇華やレジスト性能を劣化させないものであればよい。
これらの含窒素塩基性化合物の中でも、有機アミンが画像性能が優れる点で好ましい。例えば特開昭63-1496号、特開平5-249683号、特開平5-289340号、特開平5-289340号、特開平5-289340号、特開平5-289340号、特開平5-289340号、特開平6-2661100号、特開平6-242605号、特開平6-28661100号、特開平6-2661100号、特開平7-146558号、特開平7-319163号、特開平7-28847号、特開平7-219668849号、特開平7-219668号、特開平7-2196678号、特開平7-28847号、特開平8-123030号、特開平8-110638号、特開平8-123030号、特開平9-325496号、特表平7-508840号、USP5525453号、USP5629134号、USP5629134号、USP5629134号、USP562913

$[0\ 1\ 8\ 4\]$

含窒素塩基性化合物は、具体的には下記式(A)~(E)の構造を挙げることができる。

[0185]

【化54】

[0186]

ここで、 R 2 5 0 、 R 2 5 1 及び R 2 5 2 は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数 1 \sim 2 0 個のアルキル基、炭素数 1 \sim 2 0 個のアミノアルキル基、炭素数 1 \sim 2 0 個のヒドロキシアルキル基又は炭素数 6 \sim 2 0 個の置換もしくは非置換のアリール基を

20

30

40

50

表し、ここで、 R 2 5 1 と R 2 5 2 は、互いに結合して環を形成してもよい。 R 2 5 3 、 R 2 5 4 、 R 2 5 5 及び R 2 5 6 は、同一でも異なってもよく、炭素数 1 \sim 1 0 個のアルキル基を表す。

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を 2 個以上有する含窒素 塩基性化合物か、又は脂肪族 3 級アミンである。

[0187]

含窒素塩基性化合物としては、好ましくは、1、5-ジアザビシクロ「4、3、0]-5 ーノネン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、1,4-ジアザビ シクロ[2.2.2]オクタン、4-ジメチルアミノピリジン、1-ナフチルアミン、ピ ペリジン類、ヘキサメチレンテトラミン、イミダゾール類、ヒドロキシピリジン類、ピリ ジン類、アニリン類、ヒドロキシアルキルアニリン類、4、4′-ジアミノジフェニルエ ーテル、ピリジニウム p - トルエンスルホナート、2, 4,6-トリメチルピリジニウム p - トルエンスルホナート、テトラメチルアンモニウム p - トルエンスルホナート、及び テトラブチルアンモニウムラクテート、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリペン チルアミン、トリーn-オクチルアミン、トリーi-オクチルアミン、トリス(エチルへ キシル)アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン等が挙げられる。 これらの中でも、 1 、 5 - ジアザビシクロ「4 、 3 、 0] - 5 - ノネン、1 、8 - ジアザ ビシクロ [5.4.0] - 7 - ウンデセン、1,4-ジアザビシクロ [2.2.2] オク タン、4-ジメチルアミノピリジン、1-ナフチルアミン、ピペリジン、4-ヒドロキシ ピペリジン、2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシピペリジン、ヘキサメチレ ンテトラミン、イミダゾール類、ヒドロキシピリジン類、ピリジン類、アニリン類、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリペンチ

[0188]

ニリン等の有機アミンが好ましい。

酸発生剤と含窒素塩基性化合物とのポジ型レジスト組成物中の使用割合は、通常(酸発生剤) / (含窒素塩基性化合物) (モル比) = 2. 5 \sim 3 0 0 であり、好ましくは 5. 0 \sim 2 0 0、より好ましくは 7. 0 \sim 1 5 0 である。

 ν アミン、トリー ν - オクチルアミン、トリス(エチルヘキシル)アミン、トリドデシルアミン、 ν - ビービー・カードロキシエチルアニリン、 ν - ビドロキシエチル - ν - エチルア

[0189]

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて、低分子酸分解性化合物、界面活性剤、現像液に対する溶解促進性化合物、ハレーション防止剤、可塑剤、光増感剤、界面活性剤、接着助剤、架橋剤、光塩基発生剤等を含有することができる。

[0190]

本発明のポジ型レジスト組成物は、必要に応じて、分子量が2000以下であって、酸の作用により分解し得る基を有し、アルカリ溶解性が酸の作用により増大する低分子酸分解性化合物や低分子脂環化合物を含むことができる。

例えばProc.SPIE、2724、 355(1996)、特開平8-15865号、USP5310619号、USP-5372912号、J. Photopolym.Sci. , Tech. , Vol. 10, No. 3, 511(1997))に記載されている酸分解性基を含有する、コール酸誘導体、デヒドロコール酸誘導体、デオキシコール酸誘導体、リトコール酸誘導体、ウルソコール酸誘導体、アビエチン酸誘導体等の脂環族化合物、酸分解性基を含有するナフタレン誘導体などの芳香族化合物を上記低分子酸分解性化合物として用いることができる。

さらに、特開平 6-51519 号記載の低分子の酸分解性溶解阻止化合物も 220nm の透過性を悪化させないレベルの添加範囲で用いることもできるし、 1 , 2- ナフトキノンジアジト化合物も使用できる。

[0191]

低分子脂環化合物が有する脂環部分としては、先に一般式(pI)~(pVI)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位について、脂環式炭化水素基の脂

20

30

40

50

環式部分として例示した(1)~(50)を挙げることができる。これらの脂環部分は置換基を有していてもよく、置換基としては、アルキル基(好ましくは炭素数1~10)、 ハロゲン原子、水酸基、カルボキシル基、アルコキシ基等を挙げることができる。

[0192]

本発明のレジスト組成物に上記低分子酸分解性溶解阻止化合物を使用する場合、その含有量はレジスト組成物の100質量部(固形分)を基準として、通常0.5~50質量部の範囲で用いられ、好ましくは0.5~40質量部、更に好ましくは0.5~30質量部、特に好ましくは0.5~20.0質量部の範囲で使用される。

これらの低分子酸分解性溶解阻止化合物や低分子脂環化合物を添加すると、前記現像欠陥がさらに改良されるばかりか耐ドライエッチング性が改良される。

[0193]

本発明で使用できる現像液に対する溶解促進性化合物の例としては、例えば特開平3-206458号記載のフェノール性水酸基を2個以上含有する化合物、1-ナフトールなどのナフトール類又はカルボキシル基を1個以上有する化合物、カルボン酸無水物、スルホンアミド化合物やスルホニルイミド化合物などの分子量1000以下の低分子化合物等を挙げることができる。

これらの溶解促進性化合物の配合量としては、組成物全質量(固形分)に対して、好ましくは30質量%以下、より好ましくは20質量%以下である。

[0194]

好適なハレーション防止剤としては、照射する放射線を効率よく吸収する化合物が好ましく、フルオレン、9-フルオレノン、ベンゾフェノンのような置換ベンゼン類;アントラセン、アントラセン-9-カルボキシエチル、フェナントレン、ペリレン、アジレンのような多環式芳香族化合物などが挙げられる。なかでも、多環式芳香族化合物が特に好ましい。これらのハレーション防止剤は基板からの反射光を低減し、レジスト膜内の多重反射の影響を少なくさせることで、定在波改良の効果を発現する。

[0195]

また露光による酸発生率を向上させるために、光増感剤を添加することができる。好適な光増感剤として、ベンゾフェノン、p,p'ーテトラメチルジアミノベンゾフェノン、2ークロロチオキサントン、アントロン、9ーエトキシアントラセン、ピレン、フェノチアジン、ベンジル、ベンゾフラビン、アセトフェノン、フェナントレン、ベンゾキノン、アントラキノン、1,2ーナフトキノン等を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。これらの光増感剤は前記ハレーション防止剤としても使用可能である。

[0196]

本発明のポジ型レジスト組成物は、界面活性剤、特にフッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤(フッ素系界面活性剤及びシリコン系界面活性剤、フッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤)のいずれか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。本発明のポジ型レジスト組成物がフッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することにより、250mm以下、特に220mm以下の露光光源の使用時に、良好な感る。とにより、密着性及び現像欠陥の少ないレジストパターンを与えることが可能となる。これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号公報、特開昭61-226746号公報、特開昭61-226745号公報、特開昭62-170950号公報、特開昭63-34540号公報、特開平7-230165号公報、特開2002-277862号公報、米国特許第5405720号明細書、同5360692号明細書、同5576143号明細書、同5296330号明細書、同53824451号明細書記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋

田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガフ

20

30

40

50

アックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ化学工業(株)製)、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いることができる

[0197]

また、界面活性剤としては、上記に示すような公知のものの他に、テロメリゼーション法(テロマー法ともいわれる)もしくはオリゴメリゼーション法(オリゴマー法ともいわれる)により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれたフルオロ脂肪族基を有する重合体を用いた界面活性剤を用いることが出来る。フルオロ脂肪族化合物は、特開2002-9091号公報に記載された方法によって合成することが出来る。

フルオロ脂肪族基を有する重合体としては、フルオロ脂肪族基を有するモノマーと(ポリ (オキシアルキレン))アクリレート及び/又は(ポリ (オキシアルキレン))メタクリレートとの共重合体が好ましく、不規則に分布しているものでも、ブロック共重合していてもよい。また、ポリ (オキシアルキレン) 基としては、ポリ (オキシエチレン) 基、ポリ (オキシプロピレン) 基、ポリ (オキシブチレン)基などが挙げられ、また、ポリ (オキシエチレンとオキシプロピレンとオキシエチレンとのブロック連結体)やポリ (オキシエチレンとオキシプロピレンとのブロック連結体)基など同じ鎖長内に異なる鎖長のアルキレンを有するようなユニットでもよい。さらに、フルオロ脂肪族基を有するモノマーと(ポリ (オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体は2元共重合体ばかりでなく、異なる2種以上のフルオロ脂肪族基を有するモノマーや、異なる2種以上の(ポリ (オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)などを同時に共重合した3元系以上の共重合体でもよい。

例えば、市販の界面活性剤として、メガファックF178、F-470、F-473、F-475、F-476、F-472(大日本インキ化学工業(株)製)を挙げることができる。さらに、 C_6 F $_1$ 3 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_6 F $_1$ 3 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_6 F $_1$ 3 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシエチレン))アクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシアロピレン))アクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_8 F $_1$ 7 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシエチレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_8 F $_1$ 7 基を有するアクリレート)と(ポリ(オキシエチレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、などを挙げることができる。

[0198]

界面活性剤の使用量は、ポジ型レジスト組成物全量(溶剤を除く)に対して、好ましくは $0.001\sim2$ 質量%、より好ましくは $0.001\sim1$ 質量%である。

[0199]

≪使用方法≫

本発明のポジ型レジスト組成物は、上記の成分を溶剤、好ましくは前記混合溶剤に溶解し、次のように所定の支持体上に塗布して用いる。

すなわち、上記ポジ型レジスト組成物を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板 (例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法によ り塗布する。

塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像する。このようにすると、良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは $2\ 0\ 0\ n\ m$ 以下の波長の遠紫外線であり、具体的には、 $A\ r\ F\ L$ キシマレーザー($1\ 5\ 7\ n\ m$)、 $F\ 2\ L$ キシマレーザー($1\ 5\ 7\ n\ m$)、放射線、電子線、X線、イオンビーム等が挙げられる。

[0200]

熱フローにより所望のサイズのパターンを得る方法としては、半導体基板上または半導体基板上に無機膜もしくは有機膜による反射防止膜を形成した基板上に、本発明のレジスト組成物によりレジスト膜を形成した後、200nm以下の波長の遠紫外線(好ましくはArFエキシマレーザー光)、放射線、電子線、X線、イオンビームによりパターン露光、加熱処理、現像処理を順次行い所望よりやや大きなコンタクトホールパターン(例えば直径90~150nm)を形成し、この半導体基板を例えば120℃~200℃で30~120秒加熱し、レジストパターンを熱フローさせることで所望のサイズのコンタクトホールパターンを形成することができる。例えば、直径150nmのパターンから熱フローにより直径80nmのパターンを得ることができる。

[0201]

現像工程では、現像液を次のように用いる。ポジ型レジスト組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液(通常 0.1~10質量%)を使用することができる。さらに、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用するこ

ともできる。 【0202】

【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。以下の合成例において、複数使用の溶剤の比は質量比、モノマー比、ポリマー組成比はモル比である。

[0203]

合成例(1)樹脂(1-1)の合成

2-x チルー2-y ダマンチルアクリレート、3-y ドロキシー1-y ダマンタンアクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを40/20/40 の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル = 60/40 に溶解し、固形分濃度22% の溶液 450 g を調製した。この溶液に和光純薬製V-601 を1m01% 加え、これを窒素雰囲気下、6 時間かけて80% に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル = 60/400 の混合溶液 500 g に滴下した。滴下終了後、反応液を20 時間 提出した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル = 10/100 混合溶媒 10/100 に 配析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(1-1)を回収した。

GPC測定により求めたボリマー組成比はa/b/c=36/22/42あった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は7900、分散度は20.2であった。また、DSC測定を行った結果、樹脂(7-1)のガラス転移点は83℃であった。

[0204]

合成例(2)樹脂(1-2)の合成

樹脂(1-1)10gをテトラヒドロフラン90mLに溶解し、撹拌しながら、この溶液にヘキサン80mLを加えた。析出した白色固体を濾取し、目的物である樹脂(1-2)を回収した。

 1 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3

10

20

30

[0205]

合成例(3)樹脂(2-1)の合成

合成例(1)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(2-1)を得た。

 1 3 2 3 2 2 0 2 4 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3

[0206]

合成例(4)樹脂(2-2)の合成

合成例(3)で得られた樹脂(2-1)を合成例(2)と同様の方法で更に溶剤分画を行い、目的物である樹脂(2-2)を得た。

 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4

[0207]

合成例(5)樹脂(2-3)の合成

2-Pダマンチルー2-Jロピルアクリレート、ジヒドロキシアダマンタンアクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを 40/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 60/40に溶解し、固形分濃度 22%の溶液 450g を調製した。この溶液に和光純薬製 V-601を 5mo1%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて 80%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 60/40の混合溶液 50g に滴下した。滴下終了後、反応液を 2時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル= 9/10混合溶媒 5L に晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(2-3)を回収した。

 1 3 2 3 2 2 2 4 0 あった。また、 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5

[0208]

合成例(6)樹脂(3-1)の合成

2-Jルボルニルー2-Jロピルメタクリレート、3, 5-Jビドロキシー1-Yダマンタンメタクリレート、アダマンタンラクトンアクリレートを40/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル = 60/40に溶解し、固形分濃度22%の溶液450gを調製した。この溶液に和光純薬製V-601を1mo1%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて100%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル = 60/40の混合溶液50gに滴下した。滴下終了後、反応液を2時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル = 9/10 の混合溶媒 5Lに晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(3-1)を回収した。

 1 3 2 3 2 3 2 3

[0209]

合成例(7)樹脂(4-1)の合成

合成例(1)と同様の方法で重合を行い、樹脂(4)を合成し、得られた樹脂(4)を合成例(2)と同様の方法で更に溶剤分画を行い、目的物である樹脂(4-1)を得た。

30

20

50

 1 3 C N M R から求めたポリマー組成比は a / b / c = 4 4 / 2 0 / 3 6 あった。また、G P C 測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 1 1 3 9 0 、分散度は 1 . 6 であった。また、D S C 測定を行った結果、樹脂(4 - 1)のガラス転移点は 1 5 1 ℃であった。

[0210]

合成例(8)樹脂(5-1)の合成

合成例(1)と同様の方法で重合を行い、樹脂(5)を合成し、得られた樹脂(5)を合成例(2)と同様の方法で更に溶剤分画を行い、目的物である樹脂(5-1)を得た。 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 $^{$

[0211]

合成例(9)樹脂(6-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(6-1)を得た。

 1 3 2 3 2 2 4 0 あった。また、 3 2 2 4 0 あった。また、 3 2 2 4 0 あった。また、 3 3

[0212]

合成例(10)樹脂(7-1)の合成

2-アダマンチルー2-プロピルメタクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを40/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル = 60/40に溶解し、固形分濃度22%の溶液450gを調製した。この溶液に和光純薬製V-601を8mo1%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて100%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル=60/40の混合溶液50gに滴下した。滴下終了後、反応液を2時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル=9/10の混合溶媒 510に晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(7-1)を回収した。 13 CNMRから求めたポリマー組成比は14 C C = 14 C NMRから求めたポリマー組成比は15 C NMRから求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は15 C N M R から求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は15 C N M R から求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は15 C N M R から求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は17 C N M R から求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は18 C N M R から求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は18 C N M R M S N S N M R N M R N S N M R N M R N M R N M R N M R N M R N M R N M R N M R

℃であった。 【0213】

合成例(11)樹脂(7-2)の合成

2-アダマンチルー2-プロピルメタクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを40/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/3-メトキシー1-ブタノール=60/40に溶解し、固形分濃度 22%の溶液 450g を調製した。この溶液に和光純薬製 V-601 を 8mo1%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて 120%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/3-メトキシー1-ブタノール=60/400の混合溶液 50g に滴下した。滴下終了後、反応液を 2時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル=9/10 の混合溶媒 5 Lに晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(7-2)を回収した。

 1 3 2 3 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 1 3

[0214]

10

20

30

20

30

40

合成例(12)樹脂(7-3)の合成

2-アダマンチルー2-プロピルメタクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを40/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/3-メトキシー1-ブタノール=60/40に溶解し、固形分濃度22%の溶液 450g を調製した。この溶液に和光純薬製V-601を6mo1%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて120%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/3-メトキシー1-ブタノール=60/400の混合溶液50gに滴下した。滴下終了後、反応液を2時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル=9/10 の混合溶媒 5 L に晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(7-3)を回収した。

 1 3 2 3 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 3 4 1 3

[0215]

合成例(13)樹脂(8-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(8-1)を得た。

 1 3 C N M R から求めたポリマー組成比は a b f c g g f g f g f f

[0216]

合成例(14)樹脂(9-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(9-1)を得た。

 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2

[0217]

合成例(15)樹脂(10-1)の合成

合成例(10)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(8-1)を得た。

 1 3 2 3 2

[0218]

合成例(16)樹脂(10-2)の合成

合成例(12)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(10-2)を得た。

 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3

[0219]

合成例(17)樹脂(11-1)の合成

2-アダマンチルー2-プロピルメタクリレート、2-アダマンチルー2-プロピルアクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを20/20/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル=60/40に溶解し、固形分濃度 22%の溶液 450g を調製した。この溶液に和光純薬製 V-601を9 mo 1%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて 80%に加熱したプロピレングリコールモノメチル

20

30

40

50

エーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 60/40 の混合溶液 50 g に滴下した。滴下終了後、反応液を 2 時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル= 9/1 の混合溶媒 5 L に晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(11-1)を回収した。

 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

[0220]

合成例(18)樹脂(11-2)の合成

2-Pダマンチルー 2-プロピルメタクリレート、 2-Pダマンチルー 2-プロピルアクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレートを 20/20/20/40の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 60/40に溶解し、固形分濃度 22%の溶液 450g を調製した。この溶液に和光純薬製 V-601を 5mol 1%加え、これを窒素雰囲気下、 6時間かけて 80%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 60/40の混合溶液 50g に滴下した。滴下終了後、反応液を 2時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘキサン/酢酸エチル= 9/1の混合溶媒 5Lに晶析、析出した白色粉体を濾取し、目的物である樹脂(11-2)を回収した。

 1 3 C N M R から求めたポリマー組成比は a b b c c d e 2 0 2 1 3 9 あった。また、 G G P C 測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 9 3 7 0 、分散度は 2

[0221]

合成例(19)樹脂(12-1)の合成

 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2

[0222]

合成例(20)樹脂(13-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(13-1)を得た。

 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5

[0223]

合成例(21)樹脂(14-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(14-1)を得た。

20

30

40

 1 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2

[0224]

合成例(22)樹脂(14-2)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(14-2)を得た。

 1 3 C O O

[0225]

合成例(23)樹脂(15-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(15-1)を得た。

 1 3 C O O

[0226]

合成例(24)樹脂(16-1)の合成

合成例(6)と同様の方法で重合を行い、目的物である樹脂(16-1)を得た。

 1 3 C N M R から求めたポリマー組成比は a / b / c / d = 3 7 / 1 9 / 3 9 / 5 あった。また、 G P C 測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 7 5 6 0 、分散度 1 . 9 であった。また、 D S C 測定を行った結果、樹脂(1 6 - 1)のガラス転移点は 1 3 9 $\mathbb C$ であった。

[0227]

合成例 (25) 樹脂 (17-1) の合成

合成例(1)と同様の方法で重合を行い、樹脂(17)を合成し、得られた樹脂(17)を合成例(2)と同様の方法で更に溶剤分画を行い、目的物である樹脂(17-1)を得た。

 1 3 C N M R から求めたポリマー組成比は a / b / c / d = 3 5 / 1 9 / 3 6 / 1 0 あった。また、G P C 測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 1 0 1 5 0 、分散度は 1 . 8 であった。また、D S C 測定を行った結果、樹脂(1 7 - 1)のガラス転移点は 1 5 3 $\mathbb C$ であった。

[0228]

合成例(26)樹脂(18-1)の合成

合成例(1)と同様の方法で重合を行い、樹脂(18)を合成し、得られた樹脂(18)を合成例(2)と同様の方法で更に溶剤分画を行い、目的物である樹脂(18-1)を得た。

 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2

[0229]

合成例(27)樹脂(7-4)の合成

2-アダマンチルー2-プロピルメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレートを35/45/20の割合で仕込み、THF溶媒に溶解し、固形分濃度 22%の溶液 450g を調製した。この溶液に和光純薬製 V-601 を 9mo1%加え、これを窒素雰囲気下、6 時間かけて65%に加熱した THF 溶媒 50g に滴下した。滴下終了後、反応液を 2 時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温ま

で冷却し、ヘプタン/酢酸エチル=9/1の混合溶媒5Lに晶析、析出した白色粉体を濾取目的物である樹脂(7-4)を回収した。

NMRから求めたポリマー組成比は 35/44/21 あった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 7700、分散度は 1.95 であった。得られた樹脂(7-4)のガラス転移点温度は 168 であった。

[0230]

合成例(28)樹脂(7-5)の合成

2-アダマンチルー2-プロピルメタクリレート、ノルボルナンラクトンアクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレートを35/45/20の割合で仕込み、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 7/3 混合溶媒に溶解し、固形分濃度 22% の溶液 450 g を調製した。この溶液に和光純薬製 V-601 を 8m01% 加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて 80%に加熱したプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/プロピレングリコールモノメチルエーテル= 10% 7 はる溶媒 10% 5 の g に滴下した。滴下終了後、反応液を 2 時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、ヘプタン/酢酸エチル= 10% 7 の混合溶媒 10% 6 に晶析、析出した白色粉体を濾取目的物である樹脂(10% 7 を回収した。

NMRから求めたポリマー組成比は35/44/21あった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は8500、分散度は1.98であった。得られた樹脂(7-5)のガラス転移点温度は183℃であった。

[0231]

【化55】

20

$$+CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}+CH_{2}-CH_{5}$$

$$+CH_{2}-C+\frac{H}{a} +CH_{2}-C+\frac{CH_{3}}{b} +CH_{2}-C+\frac{CH_{3}}{c} +CH_{2}-\frac{CH_{3}}{c} +CH_{3}-\frac{CH_{3}}{c} +CH_{3}-\frac{$$

$$+CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}}_{a} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}}_{b} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c}$$

$$\stackrel{C}{\stackrel{+}{\longrightarrow}_{c}}_{c} +CH_{2}-\stackrel{C}{\stackrel$$

$$+CH_{2}-C + \frac{1}{a} + CH_{2}-C + \frac{1}{c} + \frac{1}{c} + CH_{2}-C + \frac{1}{c} + \frac{1}{c} + CH_{2}-C + \frac{1}{c} + \frac{$$

$$+CH_{2}-\stackrel{C}{C}+\stackrel{1}{a} +CH_{2}-\stackrel{H}{C}+\stackrel{H}{b} +CH_{2}-\stackrel{H}{C}+\stackrel{C}{c}$$

$$\stackrel{C}{C}=0 \qquad \stackrel{C}{C}=0$$

$$\stackrel{C}{O}CH_{2}CH_{3} \qquad \stackrel{O}{O}$$

$$\stackrel{O}{O}H$$

【 O 2 3 3 】 【化 5 7】

$$+CH_{2}-\overset{CH_{3}}{\overset{-}{\text{C}}} + CH_{2}-\overset{H}{\overset{-}{\text{C}}} + CH_{2}-\overset{C}{\overset{-}{\text{C}}} + CH_{2}-\overset{H}{\overset{-}{\text{C}}} + CH_{2}-\overset{H$$

[0234] [化58]

$$+CH_{2}-\overset{H}{C}++CH_{2}-\overset{H}{C}++CH_{2}-\overset{H}{C}++CH_{2}-\overset{H}{C}++CH_{2}-\overset{H}{C}+\\\overset{C=O}{C}+\overset{C=O}{C}+\overset{C=O}{C}-\overset{C=O}{C}-\overset{C=O}{C}-\overset{C=O}{C}-\overset{C=O}{C}-\overset{C}{$$

【0235】 【表1】

表 1

| 樹脂 | 構造 | | 組列 | | | Τg | 分子量 | 分散度 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|------|
| 番号 | 式 | a | b | С | d | (℃) | | |
| 1-1 | 1 | 3 6 | 2 2 | 4 2 | | 8 3 | 7900 | 2.2 |
| 1-2 | 1 | 3 5 | 2 3 | 4 2 | | 141 | 11540 | 1.5 |
| 2-1 | 2 | 3 9 | 2 0 | 4 1 | | 1 2 6 | 9070 | 2.0 |
| 2-2 | 2 | 3 9 | 2 0 | 4 1 | | 155 | 10410 | 1.7 |
| 2 – 3 | 2 | 3 9 | 2 0 | 4 1 | | 1 1 3 | 4860 | 1.7 |
| 3 – 1 | 3 | 4 3 | 1 9 | 3 8 | | 148 | 9200 | 2.1 |
| 4-1 | 4 | 4 4 | 2 0 | 3 6 | | 151 | 11390 | 1.6 |
| 5 – 1 | 5 | 3 7 | 2 3 | 4 0 | | 1 3 8 | 1 2 2 2 0 | 1.7 |
| 6-1 | 6 | 3 8 | 2 2 | 4 0 | | 1 3 1 | 8330 | 2.1 |
| 7 - 1 | 7 | 3 9 | 2 2 | 3 9 | | 152 | 5190 | 1.8 |
| 7 - 2 | 7 | 3 6 | 2 3 | 4 1 | | 119 | 3 2 7 0 | 1, 5 |
| 7 – 3 | 7 | 3 6 | 2 3 | 4 1 | | 139 | 4100 | 1.6 |
| 7 - 4 | 7 | 3 5 | 2 1 | 4 4 | | 168 | 7700 | 2.0 |
| 7 - 5 | 7 | 3 5 | 2 1 | 4 4 | | 183 | 8500 | 2.0 |
| 8 – 1 | 8 | 3 7 | 2 2 | 4 1 | | 1 3 3 | 7760 | 2.3 |
| 9 – 1 | 9 | 3 5 | 3 2 | 3 3 | | 1 2 2 | 9910 | 2.2 |
| 10-1 | 1 0 | 3 0 | 2 2 | 3 9 | 9 | 152 | 5840 | 1.7 |
| 10-2 | 10 | 3 0 | 2 2 | 3 9 | 9 | 134 | 3890 | 1.6 |
| 1 1 - 1 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 2 1 | 3 9 | 155 | 7980 | 2.3 |
| 11-2 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 2 1 | 3 9 | 161 | 9370 | 2.2 |
| 1 2 - 1 | 1 2 | 4.5 | 7 | 4 8 | | 136 | 10370 | 2.2 |
| 13-1 | 1 3 | 4 5 | 2 7 | 2 8 | | 144 | 10180 | 2.3 |
| 1 4 - 1 | 1 4 | 3 7 | 1 9 | 2 | 4 2 | 156 | 8350 | 2.1 |
| 14 - 2 | 1 4 | 3 5 | 19 | 5 | 4 1 | 139 | 7630 | 2.0 |
| 15-1 | 1 5 | 3 9 | 1 6 | 5 | 4 0 | 147 | 8670 | 2.2 |
| 16-1 | 1 6 | 3 7 | 19 | 3 9 | 5 | 139 | 7560 | 1.9 |
| 17-1 | 1 7 | 3 5 | 19 | 3 6 | 1 0 | 153 | 10150 | 1.8 |
| 18-1 | 18 | 3 5 | 8 | 2 9 | 2 8 | 149 | 10650 | 1.6 |

10

30

[0236]

〔実施例1〕

50質量部の合成例 1-1 のポリマーと65質量部の合成例 11-2 のポリマー、4.0 質量部の光酸発生剤 PAG1-12、0.2質量部の添加剤 N-1、0.7質量部の界面活性剤 W-1、460質量部のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、300質量部のシクロヘキサノンを混合し十分撹拌して溶解させた後、0.1 μ mのフィルターにて濾過しレジスト溶液を調製した。

40

BareSi基板に反射防止膜としてARC29A(日産化学製)をスピン塗布し205 $\mathbb C$ のホットプレートでプロキシミティーベークを60秒行い、78nmのARC29aの膜を基板上に形成した。この基板に上記で調整したレジスト溶液をスピン塗布し120 $\mathbb C$ のホットプレートでプロキシミティベークを90秒行い、300nmのレジスト膜を形成した。このウエハーをNA0.60のArFマイクロステッパーを用い露光量を変えながらした直後に120 $\mathbb C$ のホットプレートでプロキシミティーベークを90秒行い、引き続いて2.38%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサドの水溶液で60秒間現像、純水で15秒間リンスを行った後基板をスピン乾燥してレジストパターンを形成した(基板 A)。基板 A と同様にしてレジストパターンを形成した基板を作成し、基板を150 $\mathbb C$ ~ 180 $\mathbb C$ のホットプレートでプロキシミティベーク(フローベーク)を90秒行った(基板 B)。基板 A で150nmのコンタクトホールが所望のサイズに形成する露光量を求め、その露光量でフローベーク温度が170 $\mathbb C$ である基板 B の150nmのコンタクトホー

ルを観察したところ、ホール径が140nm以下ととなっていた。

[0237]

〔実施例2~21〕

表 2 に 示す実施例 2 ~ 2 1 の組成についても、実施例 1 と同様な評価を行った。結果を表 3 に示す。全てのレジストがフローベーク温度 1 8 0 ℃以下でホール径が 5 n m以上小さくなっており、サーマルフロー適性が確認できた。

[0238]

〔比較例1及び2〕

表 2 における比較例 1 及び 2 の組成についても、実施例 1 と同様に評価を行った。結果を表 3 に示す。フローベークが 1 8 0 $\mathbb C$ でもホール径が 5 n m以上小さくならず、実用的な 10 サーマルフロー適性が見られなかった。

[0239]

【表2】

| 表2 | 樹脂A 樹脂B | | 樹脂C 光酸発生剤 | | 剤 1 | 活 | 加剤 | 界面活性剤 | | 溶剤 | | | | |
|-------|---------|-------|-----------|------|-----|------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------|------------|
| | 種類 | 質量部 | 種類 | 質量部 | | 質量部 | 種類 | 質量部 | 種類 | 質量部 | 種類 | 質量部 | 種類 | 質量部 |
| 実施例1 | 1-1 | 35.0 | 11-2 | 65.0 | | | PAG1-12 | 4.0 | N-1 | 0.20 | W-1 | 0.7 | \$L-1 \$L-5 | 480 300 |
| 実施例2 | 1-2 | 40.0 | 7-2 | 60.0 | | | PAG2-21 | 3.0 | N-2 /N-3 | 0.10 /0.20 | ₩-2 | 0.9 | SL-1 SL-2 | 480 320 |
| 実施例3 | 2-3 | 50.0 | 7-1 | 50.0 | | | z45 | 5.0 | N-2 | 0.25 | W-3 | 0.8 | SL-1 SL-3 | 760 400 |
| 実施例4 | 3-1 | 55.0 | 9-1 | 45.0 | | | PAG1-12/PAG2-25 | 3.0/0.4 | N-4 | 0.22 | ₩-1 | 1.0 | SL-1 SL-4 | 785 16 |
| 実施例5 | 4-1 | 30.0 | 7-2 | 70.0 | | | PAG2-21/1-19 | 2.0/4.0 | N-5 | 0.24 | W−2 | 0.9 | SL-1 SL-5 | 460 300 |
| 実施例6 | 5-1 | 90.0 | 1-1 | 10.0 | | · | PAG2-21/I-19/z46 | 1.3/3.0/2.0 | N-6 | 0.15 | W-3 | 0.9 | SL-1 SL-2 | 490 320 |
| 実施例7 | 6-1 | 85.0 | 12-1 | 15.0 | | | PAG2-21/PAG2-25 /I-19 | 1.8/0.75/4.0 | N-7 | 0.21 | W-1 | 0.7 | SL-1 SL-5 | 460 300 |
| 実施例8 | 7-1 | 10.0 | 7-3 | 90.0 | | | PAG1-12/PAG2-25 | 3.5/0.5 | N-8 | 0.27 | W-2 | 0.9 | SL-1 SL-2 | 480 320 |
| 実施例9 | 7-1 | 70.0 | 9-1 | 30.0 | | | PAG2-21/I-19 | 1.5/6.0 | N-3 | 0.24 | W-3 | 1,0 | SL-1 SL-3 | 760 400 |
| 実施例10 | 7-3 | 80.0 | 10-2 | 20.0 | | | PAG2-21 | 2.8 | N-4 | 0.20 | W-1 | 0.7 | SL-1 SL-4 | 785 16 |
| 実施例11 | 7-2 | 40.0 | 11-2 | 60.0 | | | PAG2-21 | 3.0 | N-5 | 0.19 | W-2 | 0.7 | SL-1 SL-4 | 785 16 |
| 実施例12 | 7-2 | 75.0 | 13-1 | 25.0 | | | PAG2-21/I-19 | 2.0/5.5 | N-8 | 0.15 | W-3 | 1.0 | SL-1 SL-2 | 490 320 |
| 実施例13 | 7-3 | 80.0 | 9-1 | 20.0 | | | z33 | 2.6 | N-1 | 0.11 | W −1 | 0.7 | SL-1 SL-4 | 785 16 |
| 実施例14 | 7-2 | 55.0 | 16-1 | 45.0 | | | PAG2-17/PAG2-21 | 1.0/2.5 | N-2 | 0.14 | W-2 | 0.7 | SL-1 SL-5 | 460 300 |
| 実施例15 | 7-2 | 80.0 | 18-1 | 10.0 | 9-1 | 10.0 | z34 | 2.8 | N-4 ∕N-1 | 0.05 /0.10 | W-3 | 0.8 | SL-1 SL-5 | 460 300 |
| 実施例16 | 8-1 | 65.0 | 14-2 | 35.0 | | | z33/z40 | 2.2/4.0 | N~5 | 0.25 | W-1 | 0.7 | SL-1 SL-3 | 760 400 |
| 実施例17 | 9-1 | 70.0 | 14-1 | 30.0 | | | z13/z36 | 2.0/4.0 | N-6 | 0.20 | W-2 | 0.8 | SL-1 SL-2 | 490 320 |
| 実施例18 | 9-1 | 70.0 | 15-1 | 30.0 | | | z33/z44/z12 | 2.5/4.5/0.5 | N-7 | 0.19 | W-3 | 0.9 | SL-1 SL-3 | 760 400 |
| 実施例19 | 9-1 | 85.0 | 17-1 | 15.0 | | | z9/z33/z36 | 0.5/2.0/5.0 | N-8 | 0.23 | W-1 | 0.9 | SL-1 SL-2 | 490 320 |
| 実施例20 | 10-1 | 10.0 | 10-2 | 90.0 | | | z30/z33 | 4.0/2.0 | N-1 | 0.18 | W-2 | 0.7 | SL-1 SL-2 | 490 320 |
| 実施例21 | 12-1 | 40.0 | 15-1 | 40.0 | 1-1 | 20.0 | z33 | 3.0 | N-2 | 0.15 | W-3 | 1.0 | SL-1 SL-3 | 760 400 |
| 比較例1 | 7-5 | 100.0 | | | | | PAG2-21 | 2.5 | N-1 | 0.20 | W-1 | 0.7 | SL-1 SL-5 | 460 300 |
| 比較例2 | 7-3 | 50,0 | 7-4 | 50.0 | | | PAG2-21 | 3.0 | N-5 | 0.20 | W-t | 0.7 | SL-1 SL-2 | 490 320 |

[0240]

尚、上記実施例 $1 \sim 2$ 1 及び比較例 1 及び 2 におけるフロー開始温度及びフロー量を以下のように評価し、結果を表 3 に示した。

[0241]

[フロー開始温度]

◎:160℃未満

○:160℃以上180℃未満

×:180℃以上

〔フロー量〕

フロー開始温度+5℃における150nmコンタクトホールのフロー量

〇:5 n m 以上

20

20

```
×:5 n m 未 満
```

[0242]

光酸発生剤は、先に例示した化合物である。

[塩基性化合物]

- $N-1:1, 5-\vec{y}$ \vec{y} \vec
- $N-2:1, 8-\vec{y}$ 7 \vec{y} \vec{y}
- $N-3:4-\overline{y}$
- N-4:トリフェニルイミダゾール
- $N-5:2, 6-\vec{y}$ \vec{y} \vec{y}
- N-6: トリブチルアミン
- $N-8:N,N-\mathcal{I}$

〔界面活性剤〕

- W-1: メガファック F 1 7 6 (大日本インキ化学工業 (株) 製)
- W-2: メガファックR08 (大日本インキ化学工業 (株) 製)
- W-3:トロイゾル S-366(トロイケミカル (株) 製)

[溶 剤]

- SL-1:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
- SL-2:プロピレングリコールモノメチルエーテル
- S L 3 : 3 メトキシー 1 ブタノール
- SL-4:プロピレンカーボネート
- SL-5:シクロヘキサノン

[0243]

【表3】

| 表3 | | | | | | | |
|-------|-------------|-----|--|--|--|--|--|
| | 20−開 始温度 | フロー | | | | | |
| 実施例1 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例2 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例3 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例4 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例5 | ٥ | 0 | | | | | |
| 実施例6 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例7 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例8 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例9 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例10 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例11 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例12 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例13 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例14 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例15 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例16 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例17 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例18 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例19 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例20 | 0 | 0 | | | | | |
| 実施例21 | 0 | 0 | | | | | |
| 比較例1 | × | × | | | | | |
| 比較例2 | × | × | | | | | |

20

30

[0244]

表3の結果より、本発明の組成物が優れたサーマルフロー適性を有することがわかる。

[0245]

【発明の効果】

本発明により、ArF露光によるパターン形成においても、サーマルフロー適性に優れた ポジ型レジスト組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 山中 司

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内

(72)発明者 佐藤 健一郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内 F ターム(参考) 2H025 AA00 AA03 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB14 CB41 CB45 CB60 FA17 FA33